

KARTA PRZEDMIOTU DLA NABORU 2021/2022**FORMA: STUDIA NIESTACJONARNE****INFORMACJE OGÓLNE****1. Nazwa przedmiotu** Ochrona Własności Intelektualnej**2. Nazwa kierunku** Mechanika i Budowa Maszyn**3. Poziom studiów** Studia pierwszego stopnia**4. Liczba punktów ECTS** 1**5. Liczba godzin w semestrze**

semestr	w	ćw	lab/lek	prj/zp	pws	prk
I	9					

6. Język wykładowy polski**7. Wykładowca** Michał Biały, mgr inż.**INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE****8. Wymagania wstępne**

1. Znajomość podstawowych instytucji prawa cywilnego.
2. Umiejętność posługiwania się wyszukiwarkami internetowymi.
3. Posiadanie zdolności logicznego myślenia.

9. Cele przedmiotu

- C1 Zapoznanie studentów z możliwościami ochrony własnej pracy twórczej oraz prac które będą stosować w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa.
- C2 Zapoznanie studentów z warunkami i podstawami prawnymi ochrony własnej pracy twórczej oraz prac które będą stosować w ramach funkcjonującego przedsiębiorstwa.
- C3 Zapoznanie studentów z możliwościami i zasadami eksploataowania i komercyjnego wykorzystania dóbr własności intelektualnej.

10. Efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych

Student, który zaliczył przedmiot:	odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się
------------------------------------	---

WIEDZA

EU01	Znajomość rodzajów i podstawowej charakterystyki dóbr własności intelektualnej oraz możliwości ich ochrony.	K_W21
EU02	Znajomość rodzajów dóbr własności intelektualnej, systemów prawnych, ich ochrony, przesłanek ochrony, znajomość pojęć zdolność patentowa i czystość patentowa.	K_W21
EU03	Znajomość baz danych dóbr własności intelektualnej i znajomość systemów klasyfikacji patentowej; wiedza na temat zasad sporządzania opisu patentowego.	K_W21

11. Treści programowe**Forma zajęć** – wykłady/ ćwiczenia/laboratoria/zajęcia praktyczne itp.

Wykłady:

1) Pojęcie własności intelektualnej, własności przemysłowej i dobra niematerialnego.

2) Wstępna charakterystyka wszystkich dóbr własności intelektualnej. Podstawowe oznaczenia służące ochronie własności intelektualnej.	
3) Wynalazek jako przedmiot ochrony. Rozwiązania niepodlegające opatentowaniu (wyłączenia patentowe). Pojęcie uprawnionego z patentu. Prawa majątkowe i osobiste wynalazcy. Pojęcie wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego. Omówienie różnic pomiędzy wynalazkiem, wzorem użytkowym i wzorem przemysłowym. Omówienie cech wynalazku, wzoru użytkowego i przemysłowego na przykładach.	
4) Procedura zgłaszania wynalazku. Krajowy system zgłaszania wynalazku i wzoru użytkowego.	
5) Prawo autorskie. Przedmiot i podmiot prawa autorskiego.	
6) Znak towarowy. Rodzaje znaków towarowych. Wymogi i funkcje znaków towarowych.	
7) Krajowe i międzynarodowe systemy i bazy ochrony patentowe.	
12. Narzędzia/metody dydaktyczne	
1. Wykład informacyjny.	
2. Prezentacja multimedialna.	
3. Prezentacja baz internetowych UPRP, ESPACENET, WIPO i innych.	
13. Sposoby oceny (częstkowe, końcowe)	
1. Aktywny udział w dyskusji	
2. Ocena z zaliczenia z wykładów (I lub II kolokwia).	
14. Obciążenie pracą studenta	
Forma aktywności	liczba godzin
1. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela oraz konsultacje	11
2. Nakład pracy studenta	14
suma	25
liczba punktów ECTS	1
15. Literatura	
Literatura podstawowa:	
1. Zbiór podstawowych przepisów: - Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r, Nr 19, poz.1117 z późniejszymi zmianami), - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz. U. Nr 80 z 2000 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami), - Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 102, poz. 1119 z późniejszymi zmianami)	
2. T. Szymanek, Prawo własności przemysłowej, Podręcznik akademicki, Warszawa 2008.	
3. Prawo własności przemysłowej [prawo patentowe, prawo znaków towarowych, ochrona wzorów przemysłowych oraz ochrona topografii układów scalonych] : opracowanie analityczne / red. nauk. Janusz Szwaja.	
Literatura uzupełniająca:	
1. Pyrża A. (red.), Poradnik wynalazcy, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2009 – wydanie online	
16. Formy oceny – szczegóły	
Warunki uzyskania zaliczenia - zaliczenie z oceną: W trakcie semestru student pisze 1 lub 2 kolokwia w formie pisemnej dotyczącej treści przedstawionej w ramach zajęć. Warunkiem zaliczenia kolokwium jest uzyskanie co najmniej 50% punktów. Składowe oceny semestralnej: 90% stanowią wiedza i umiejętności studenta, 10% stanowią kompetencje społeczne/postawa studenta.	
<u>Sposób weryfikacji efektów uczenia się w zakresie wiedzy i umiejętności:</u> <50% - niedostateczny 50-60% dostateczny 61-70% dostateczny plus	

71-80% dobry
81-90% dobry plus
91-100% bardzo dobry

Nieobecność podczas kolokwium zaliczeniowego jest równoznaczna z oceną niedostateczną (2.0). W przypadku nieobecności lub otrzymania negatywnej oceny student ma obowiązek zaliczyć kolokwium w terminie poprawkowym – wyznaczonym przez prowadzącego.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się w zakresie kompetencji społecznych:

Obserwacja zaangażowania i pracy studenta w trakcie zajęć.

17. Inne przydatne informacje o przedmiocie

1. Bezpośrednich informacji o problematyce zajęć i treściach programowych udziela Prowadzący w trakcie zajęć i podczas konsultacji.
2. Zajęcia odbywać się będą w PSW w Białej Podlaskiej.
3. Zajęcia odbywać się będą zgodnie z aktualnym planem zajęć.
4. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym harmonogramem